BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-042182

(43)Date of publication of application: 28.02.1986

(51)Int.CI.

// G11B 7/125

(21)Application number: 59-163110

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

(22)Date of filing:

02.08.1984

(72)Inventor: TAKEMURA YOSHIYA

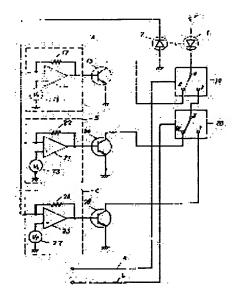
OBARA KAZUAKI KANAMARU SHUNJI

(54) SEMICONDUCTOR LASER DRIVE CIRCUIT

(57)Abstract:

PURPOSE: To directly control peak power and bias power at the time of recording by a method wherein the peak current and the bias current are controlled by sampling the output of a photo detector on the basis of code values changing into the peak power and the bias power in modulation signals.

CONSTITUTION: By means of the reproduction mode, a terminal a led out of a semiconductor laser 1 is connected to a terminal B on the basis of a mode signal (a), and a transistor 15 is controlled by comparing the monitor current from the photo detector 2 with the voltage value from a reproducing reference voltage source 13, thus controlling the photo output of the laser 1 to a constant reproduction power. By means of the recording mode, the terminal a is connected to a modulation circuit 20, which circuit is changed over on the basis of a modulation signal (b). When the signal (b) is of the bias power, a transistor 24 is controlled by comparing a monitor current Im with a bias reference



voltage source 23, thus controlling the photo output of the laser 1 to the bias power. When the signal (b) is of the peak power, this output is controlled to the peak power by comparison with a reference voltage source 27.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration] [Number of appeal against examiner's decision of rejection] [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-42182

@Int_Cl_4

識別記号 庁内整理番号 母公開 昭和61年(1986) 2月28日

H 01 S // G 11 B

7377-5F 7247-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全 7頁)

半導体レーザ駆動回路

> ②特 顧昭59-163110

御出 昭59(1984)8月2日 顋

⑦発 明 者 竹 村 砂発 明 者 小 原

佳 也 和 昭

門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

⑫発 明 金 丸 俊 次

門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

①出 願 人 松下電器產業株式会社 ②代 理 弁理士 中尾 敏男

門真市大字門真1006番地

外1名

1、発明の名称

半導体レーザ駆動回路

2、特許請求の範囲

(1) 半導体レーザを光出力の大きいピークパワー と光出力の小さいパイアスパワーの2値で変調信 号に従い光出力を変調するように構成し、前記半 導体レーザの光出力を検出する光検出器を有し、 変調信号中のピークパワーとなる符号値の期間で 光検出器の出力とピークの基準値を比較するピー ク比較回路と、との出力により半導体レーザの駆 動電流を制御するピーク電流源と、変調信号中の パイアスパワーとなる符号値の期間で光検出器の 出力とパイアスの基準値を比較するパイアス比較 回路と、この出力により半導体レーザの駆動電流 を制御するパイアス電流顔を具備し、ピークパワ ーおよびパイアスパワーを所定の大きさに保つと とを特徴とする半導体レーザ駆動回路。

(2) 変調信号中のピークパワーとなる符号値の期 間でピーク比較回路の出力をサンプリングするピ

ークサンプルホールド回路と、この回路のホール ド出力により半導体レーザの駆動電流を制御する ピーク電旋源と、変調信号中のパイアスパワーと なる符号値の期間でパイアス比較回路の出力をサ ンプリングするパイアスサンプルホールド回路と との回路のホールド出力により半導体レーザの駆 動電流を制御するパイアス電流源を具備すること を特徴とする特徴請求の範囲第1項配数の半導体 レーザ駆動回路。

(3) 変調信号中に、所定期間同じ符号が連続する 符号パターンを検出する符号パターン検出回路を 有し、ピークパワーとなる符号の連続を検出する ピークサンプル信号によりピークサンプルホール ド回路でサンプリングし、パイアスパワーとなる 符号の連続を検出するパイアスサンプル信号化よ りパイアスサンプルホールド回路でサンプリング するととを特徴とする特許請求の範囲第2項記載 の半導体レーザ駆動回路。

3、発明の詳細な説明 産業上の利用分野

特團昭61-42182(2)

本発明は、半導体レーザの光出力を変調する半 導体レーザ駆動回路、特にディジタル信号での変 調時にパワーサーボ制御を行なり半導体レーザ駆 動回路に関するものである。

従来例の構成とその問題点

近年、半導体レーザは、光通信や光記録などの 分野で広く利用されるようになってきた。

光記録の分野において、光ディスクは高密度記録が可能であるため、大容量メモリとして注目されている。以下、光ディスク装置に使用する半導体レーザ駆動回路について説明を行なり。

第1 図は、光ディスクに記録および再生を行な う時の半導体レーザの駆動電流による光出力の変 化を表わしたものである。光ディスクに信号を記 母するには、光ディスクの記録層にレーザ光を照 射し、記録層に欠をあけたり、あるいは記録層の 反射率を変化させ、記録ビットを形成する。との 記録ビットの有無により信号を記録する。以下、 記録ビットを形成する時の半導体レーザの光出力 をピークパワーと呼び、第1 図のPpで表わす。 ディジタル信号を記録する場合、記録ビットを、例えば、変調信号の"1"に対応させる。"〇"の時は、記録層に変化がかこらない程度のレーザ光を照射する。このときの光出力をバイアスパワーと呼び、第1図のPbで表わす。バイアスパワーを加えることにより、記録層が予熱され記録特性を改善することができる。光ディスタから記録した信号を再生するには、弱いレーザ光を照射し、記録ビットの有無による反射光量の変化を検出する。このときの半導体レーザの光出力を再生パワーと呼び、第1図のP。で表わす。

また、各パワーの値として、例えば、 $P_0 = 1 \, \mathrm{mW}$ 、 $P_b = 2 \, \mathrm{mW}$ 、 $P_p = 8 \, \mathrm{mW}$ とする。

第2図に半導体レーザの光出力の変化の一例を示す。第2図では、最初、再生モードで半導体レーザは再生パワーP。で発光している。 つぎに記録モードになり、図の上部に示す変調信号に従ってピークパワーPp あるいはパイアスパワーPbで発光し、記録を行なり。その後再び、再生モードとなっている。

まず、再生モードの動作について説明する。 入力端子10からモード信号 a を入力し、モード 切換回路 5 を開く。このとき半導体レーザ1には 再生電流 Ioが流れ、再生パワー Poで発光する。 つぎに、記録モードでは、モード信号 a によりモ ード切換回路 5 を閉じる。入力熔子 9 より変調信号 5 を入力し、変調信号が 1 * の時、スイッチング回路 7 を閉じ、 * O * の時は開く。

特爾昭61- 42182(3)

る。光検出器として、例えば、PIN ホトダイオードなどが使用できる、オペアンプ11は、抵抗12を R_m とし、基準電圧減13を V_R とすれば、モニタ電流 I_m の変化により、比較電圧 $V_m=V_R$ ー $I_m R_m$ を出力する。切換回路14はモード個号 aにより、トランジスタ16のベースの接続を切換える。再生モードの場合、ベースの端子 aをオペアンプ11からの端子 $B \cap K$ 快校する。これにより、トランジスタ16のベースに比較電圧 V_m かかり、トランジスタ16に流れるコレクタ電流、即ち、半導体レーザの駆動電流が制御される。

とのサーボ回路で、半導体レーザ1の光出力が低下すると光検出器2の電流が減少し、比較電圧 Vm が大きくなり、トランジスタ15を流れる駆動電流が増加し、半導体レーザ1の光出力が増加ける。また、半導体レーザ1の光出力が増加した場合には、前記と逆方向の制御がかかる。以上のようにパワーサーボ回路は、再生パワーを常に一定に保つように制御を行なう。

また、サンプルスイッチ1 8は、モード信号の

により制御され、再生モードで閉じ、記録モードで開く、再生モードでは、オペアンプ11からの比較電圧 V_m をホールドコンデンサ17へ加える。記録モードでは、サンプルスイッチ16を開き、切換回路14は、端子αを端子βへ接続する。ホールドコンデンサ17で保持した比較電圧は V_m はオペアンプ18,切換回路14を通りトランジスタ15のベースへ加わり、半導体レーザ1の駆助電流を保持する。なお、オペアンプ18はホールドコンデンサ17で比較電圧 V_m を保持するためインピーダンスの変換を行なりものである。

以上のように記録モードでは、再生モードでの 駆動電流(再生電流IOに対応する)を保持し、 とれにパイアス電流I₁、ピーク電流I₂を重量す るように構成している。とのように記録モードで はサーボ制御を行なっていないため、記録中に温 変変化等により、光出力が変化し良好な記録がで きなくなる。そのため、記録モードでは、連続記 録時間を短かくし、一定の時間毎に再生モードに 切換え、パワー制御を行なう必要がある。

例えば、ディジタル信号を配録する場合に用いる変調信号は、一般に、低敏成分が多いため、ピークパワーとパイアスパワーは各々別々に制御する必要がある。

発明の目的

本発明は、上配欠点に鑑みてなされたものであり、配録時のピークパワーおよびパイアスパワー に対してもパワー創御を行なうことができる半導 体レーザ駆動回路を提供するものである。

発明の構成

本発明は、変調信号中のピークパワーとなる符号値で光検出器の出力をサンプリングするピークサンプルホールド回路と、バイアスパワーとなる行行号値で光検出器の出力をサンプリングするパイアスサンプルホールド回路を備えた半導体レーが駆動回路であり、ピークサンプルホールド回路のホールド値を用いてイスサンプルホールド回路のホールド値を用いてバイアス電流を創御することにより、記録時に、バイアスパワーをよびピークパワーを直接制御する

ことのできるものである。

実施例の説明

まず、本発明の基本的な構成について、図面を 参照しながら説明する。第6図は、本発明の第1 の実施例における半導体レーザ駆動回路の基本的 な構成を示すものである。第6図において、1は 半導体レーザ、2は光検出器、11はオペアンプ、 1 2 は抵抗, 1 3 は再生用基準電圧源, 1 5 はト ランジスタであり、以上は第5図の構成と同じも のである。19はモード切換回路で、モード信号 aにより半導体レーザ1の接続を切換える。20 は変調回路で、変調信号 Þ により半導体 レーザ1 の接続を切換える。21はオペアンプ、22は抵 抗、23はパイアス用基準電圧源、24はトラン ジスタで、とれらによりバイアス電流の大きさを 制御する。25はオペアンプ、26は抵抗、27 はピーク用基準電圧顔、28はトランジスタで、 とれらによりピーク電流の大きさを制御する。

まず、再生モードの動作について説明する。再 生モードでの動作は、第5図のパワーサーボ回路

特開昭61- 42182(4)

の再生モードの場合と同様である。再生モードでは、モード信号 a により、モード切換回路 1 9 は半導体レーザ1 からの端子 a を端子 β に接続する。再生パワー比較回路 A では、オペアンプ 1 1 と抵抗 1 2 により、光検出器 2 からのモニタ電流 \mathbb{I}_m の大きさと、再生用基準電圧 $\overline{\alpha}$ 1 3 の値 V_o とを比較し比較電圧 V_{mo} を発生する。これをトランジスタ 1 5 のベースへ加える。トランジスタ 1 5 は再生用電流源であり、半導体レーザ 1 の光出力を一定の再生パワーに創御する。

つぎに記録モードの動作について説明する。記録モードでは、モード切換回路19はモード信号 a により、半導体レーザ1からの端子αを変調回路20への端子ャに接続する。変調回路20には変調信号 b により、端子なをパイアス電流源のトランジンタ24のコレクタへの端子マ、あるいは、ピーク電流源のトランジスタ28のコレクタの場子をに接続し、半導体レーザ1の光出力を変調する。例えば、第2図に示したように変調信号 b で のときにパイアスパワー、"1"のとき

以上のように、本実施例では再生パワー、パイ アスパワー、ピークパワーをそれぞれ個別に光検 出器2のモニタ電流で検出し、これをそれぞれの 基準電圧顔と比較し、モニタ電流が所定の大きさ となるように制御することにより、半導体レーザ 1 の光出力を所定のパワーとなるように制御する ことができる。特に、ピークパワーおよびパイア スパワーは、変調信号に従い直接、半導体レーザ の光出力をモニタするため、長時間の連続記録で

のパワーサーポが可能となる。

また、本実施例では、変調信号の各符号 * 0 * あるいは * 1 * の全ての場合についてパワーサーボを行なりため細かな制御が可能であるが、その反面、変調信号のデータレートが高くなると、同符号の銃く期間が短かい場合に、パワーサーボ回路の動作が追いつかなくなる。

つぎに、変調信号のデータレートが高い場合でも使用できる実施例について説明する。第7図は本発明の第2の実施例における半導体レーザ駆動回路の構成を示すものである。第7図において、1は半導体レーザ、2は光検出器、11、21、26はボベアンブ、12、26は抵抗、13、23、27はそれぞれ再生用、バイアス用、ピーク用の基準電圧源、16、24、28は、それぞれ駆動用のトランジスタ、19はモード切換の路、20は変調回路であり、以上は第6図の構成と同じものである。29はバイアスサンブルではいて、バイアスサンブル信号でにより比較電圧Vmb

ールドコンデンサ、3 もはオペアンプで、サンプリングした比較電圧 V_{mb} をホールドする。3 2はピークサンプルスイッチで、ピークサンプル信号 d により比較電圧 V_{mp} をサンプリングする。3 3はピークホールドコンデンサ、3 4 はオペアンプで、サンプリングした比較電圧 V_{mp} をホールドする。

再生モードの動作は、第6図に示した第1の実施例と同様であるため説明を省略し、記録モードの動作について説明する。記録モードでのモード切換回路19と変調回路20の動作、および較比較出器2のモニタ電流Imと各基準電圧源とを比較出版となる動作も、第1の実施例と同様である。第1の実施例では、比較電圧を配け、第2の実施例では、この比較電圧を動したが、第2の実施例では、この比較電圧をサンプルホールドした値で電流源を駆動するように構成している。第7図において、バイアスサンプロにない、バイアスサンプロにない、カイップ31は、サンプルホールド回路を構成

特開昭61- 42182(5)

し、パイアスサンプル信号Cにより、比較電圧 V_{mb}をサンプルホールドする。このホールド電 圧をトランジスタ24のペースへ加え、半導体レ ーザ1の光出力がパイアスパワーとなるように制 翻する。

ピークサンプルスイッチ32、ピークホールドコンデンサ33、オペアンプ34も、同様にサンプルホールド回路を構成し、ピークサンプル信号 d により、比較電圧 V_{mp} をサンプルホールドする。 このホールド電圧をトランジスタ28のベースへ加え、半導体レーザ1の光出力がピークパワーとなるように制御する。

つぎに、パイアスサンブル信号C およびピークサンプル信号はについて説明する。とれらのサンブル信号は、サンプルホールド回路のホールドコンデンサをチャージするために必要な所定の期間以上同じ符号が続く符号パターンを変調信号の中から検出した信号である。第8図に符号パターン検出回路の構成の一例を示す。第8図において、35はシフトレジスタ、36はアンドゲート、37

はノアゲートである。第B囚では、サンプルホー

以上のように、本実施例では、変調信号から所定の期間同じ符号が連続するパターンを検出し、 この期間に各パワーの比較回路の比較電圧をサン プリングし、その他の期間はホールドし、これに より半導体レーザの駆動電流を制御する構成とす ることにより、変調信号のデータレートが高い場 へたも、安定な制御を行なりことができる。

たお、2つの実施例では、半導体レーザを再生パワー、パイアスパワー、ピークパワーで発光させるために、それぞれ単独の電流原を用い、モード信号、変調信号でとれらを切換えることにより行なり構成としたが、従来例に示したように、3つの電流原の電流を加えることにより各パワーの光出力を得る構成とすることもできる。

また、変調信号の $^{\circ}$ O $^{\circ}$ 化対してパイアスパワワー $^{\circ}$ Pb を対応させたが、パイアスパワーによる予熱効果を利用しない場合等は、 $^{\circ}$ Pb = Oとしても良い。

発明の効果

以上のように本発明は、半導体レーザの光出力を検出する光検出器を有し、変調信号中のピークパワーとなる符号値で光検出器の出力と基準値を比較して所定のピークパワーとなる符号値で光検出器の出力を比較して所定のパイアスパワーとなるように制御することにより、記録中に、パイアスパワーおよびピークパワーを直接制御すること

ができ、そのため長時間の速銃配録の場合にもパ ワー制御を行なりことができ、その実用的効果は 大なるものがある。

4、図面の簡単な説明

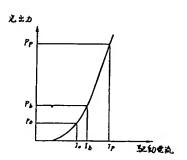
第1回は、半導体レーザの先出力を示す特性図、 第2回は記録かよび再生時の半導体レーザの先出 力を示す複式図、第3回は従来の半導体レーザの 動回路の構成を示すブロック図、第4回はパワーサの かっずの発出力の温度特性図、第6回はパワーサー が回路の構成を示す回路図、第6回はパワーサー が回路の構成を示すの 第6回はパワーサー の実施例にかける半導体レーザ駆動回に示すの す1回路の 第7回路の 第8回路を示す回路図、 第8回路を示す回路図、 第8回路を示す回路図、 第8回路を示す回路図、 第8回路を示す回路図、 第8回路を示す回路図、 第8回路を示す回路図、 本発明の第2の実施例にかける 本発明の第2の実施例にかける 本発明の第2の実施例にかける 本発明の第2の実施例にかける を示す回路図である。

1 ……半導体レーザ、2 ……光検出器、1 6, 2 4, 28……電旋線、A, B, C……比較回路、 D, B……サンブルホールド回路。

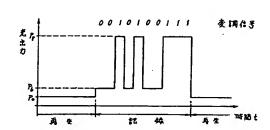
代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

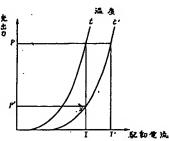
特爾昭61- 42182(6)

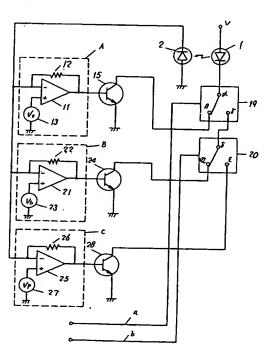
新 1 図

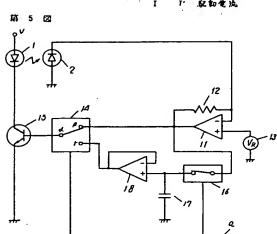


第 2 図









特開昭61- 42182(ア)

